PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-244072

(43)Date of publication of application: 28.08.2002

(51)Int.CI.

G02B 26/10 B23K 26/06 B23K 26/08 GO2F 1/33

(21)Application number: 2001-041883

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

19.02.2001

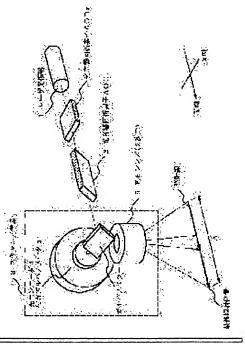
(72)Inventor: KUDOKORO YUKIO

(54) LASER BEAM MACHINE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To permit scanning with accuracy higher than the accuracy of scanning of a laser beam with only the galvanometer using an optical encoder.

SOLUTION: The laser beam emitted by a laser oscillator 1 is received at an incident angle Θ by an opto-acoustic diffraction element 2 and the vibration of a frequency F+∆F changed from the vibration of a predetermined frequency F is added thereto, by which the laser beam is emitted at an exist angle Θ + $\Delta\Theta$. The laser beam emitted by the opto-acoustic diffraction element 2 is received by the galvanometer provided with the optical encoder 4 having a predetermined accuracy. The received laser beam is reflected while the reflection direction is fluctuated by the predetermined accuracy and the laser beam is refracted and cast by the $f\theta$ lens 6, by which the predetermined irradiation surface is scanned with the laser beam received by the galvanometer 5.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

17.01.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

29.06.2004

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-244072 (P2002-244072A)

(43)公開日 平成14年8月28日(2002.8.28)

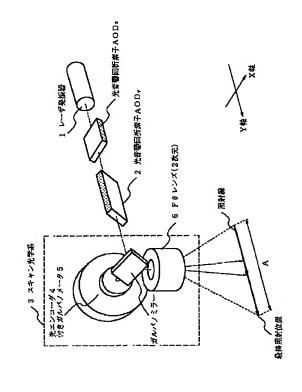
(51) Int.Cl. ⁷	酸別記号	F I
G02B %	/10 1 0 4	C 0 2 B 26/10 1 0 4 Z 2 H 0 4 5
B23K 26	/06	B 2 3 K 26/06 Z 2 K 0 0 2
26	/08	26/08 B 4 E 0 6 8
G02F 1/3		C 0 2 F 1/33
		審査請求 有 請求項の数8 OL (全 11 頁)
(21)出願番号	特顧2001-41883(P2001-41883)	(71)出願人 000004237 日本電気株式会社
(22) 出顧日	平成13年2月19日(2001.2.19)	東京都港区芝五丁目7番1号
	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(72) 発明者 久所 之夫
		東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内
		(74)代理人 100082935
		弁理士 京本 直鹄 (外2名)
		Fターム(参考) 2HO45 AB54 DA12
		2K002 AA04 AB03 BA12 DA01 HA10
		4E068 CD06 CD08 CE03

(54) 【発明の名称】 レーザ加工装置

(57)【要約】

【課題】光エンコーダを使用したガルバノメータのみで のレーザ光の走査より高精度の走査ができる。

【解決手段】光音響回折素子 2により、レーザ発振器 1が出射するレーザ光を入射角 Θ で受け、予め定めた周波数 1の振動から変化させた周波数 10の下の振動が加わることによりレーザ光を出射角 10ので出射し、予め定めた精度を有する光エンコーダ4を備えたガルバノメータ5により、光音響回折素子 12が出射したレーザ光を受けこの予め定めた精度で、反射方向を変動させながらこの受けたレーザ光を反射し、 10レンズ 10により、このレーザ光を屈折させて照射するようにして、このガルバノメータ5が受けたレーザ光を予め定めた照射面上に走査する。



!(2) 002-244072 (P2002-244072A)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 レーザ光を受け反射方向を変動させながら前記受けたレーザ光を反射するガルバノメータと、この反射した前記レーザ光を入射し、予め定めた照射面上での、この入射した前記レーザ光の入射角と自レンズの焦点距離との積に比例した距離の位置に、前記受けた前記レーザ光を照射するように屈折させる f θレンズとを有するスキャン光学系を備え、前記ガルバノメータが受けた前記レーザ光を前記予め定めた前記照射面上に走査するレーザ加工装置において、

前記レーザ光を出射する前記レーザ発振器と前記スキャン光学系との間に設けられ、前記レーザ発振器が出射する前記レーザ光を入射角Θで受け、予め定めた周波数Fの振動から変化させた周波数F+ΔFの振動が加わることにより前記レーザ光を前記入射角Θに前記ΔFに応じた前記Θの変動分を加えた出射角Θ+ΔΘで出射する光音響回折素子と、

を備えたことを特徴とするレーザ加工装置。

【請求項2】 レーザ光を受け反射方向を変動させながら前記受けたレーザ光を反射するガルバノメータと、この反射した前記レーザ光を入射し、予め定めた照射面上での、この入射した前記レーザ光の入射角と自レンズの焦点距離との積に比例した距離の位置に、前記受けた前記レーザ光を照射するように屈折させる f θレンズとを有するスキャン光学系を備え、前記ガルバノメータが受けた前記レーザ光を前記予め定めた前記照射面上に走査するレーザ加工装置において、

前記レーザ光を出射する前記レーザ発振器と前記スキャン光学系との間に設けられ、前記レーザ発振器が出射する前記レーザ光を受け、予め定めた周波数Fの振動を受けているときには、前記受けた前記レーザ光をこのレーザ光の入射角 Θ と同じ大きさの出射角 Θ で出射し、周波数F+ Δ Fの振動を受けているときには、前記受けた前記レーザ光を前記入射角 Θ に前記 Δ Fに応じた前記 Θ の変動分を加えた出射角 Θ + Δ Θ で出射する光音響回折素子と、

予め定めた精度を有する光エンコーダを備えた前記照射 面上の第1の軸 (Y軸と記載する。) に沿って走査する ための前記ガルバノメータにより、前記光音響回折素子 を備えたことを特徴とするレーザ加工装置。

【請求項3】 レーザ光を受け反射方向を変動させながら前記受けたレーザ光を反射するガルバノメータと、この反射した前記レーザ光を入射し、予め定めた照射面上での、この入射した前記レーザ光の入射角と自レンズの焦点距離との積に比例した距離の位置に、前記受けた前記レーザ光を照射するように屈折させるfのレンズとを有するスキャン光学系を備え、前記ガルバノメータが受けた前記レーザ光を前記予め定めた前記照射面上に走査するレーザ加工装置において、

前記レーザ光を出射する前記レーザ発振器と前記スキャ ン光学系との間に設けられ、前記レーザ発振器が出射す る前記レーザ光を受け、予め定めた周波数Fの振動を受 けているときには、前記受けた前記レーザ光をこのレー ザ光の入射角Θと同じ大きさの出射角Θで出射し、周波 数F+△Fの振動を受けているときには、前記受けた前 記レーザ光を前記入射角⊖に前記△Fに応じた前記⊖の 変動分を加えた出射角Θ+ΔΘで出射する光音響回折素 子と、予め定めた精度を有する光エンコーダを備えた前 記照射面上の第2の軸(X軸と記載する。)に沿って走 査するための前記ガルバノメータにより、前記光音響回 折素子が出射した前記レーザ光を受け前記予め定めた精 度で、反射方向を変動させながら前記X軸に対応する方 向に前記受けた前記レーザ光を反射し、前記 f θ レンズ により、この反射した前記レーザ光を入射し、前記予め 定めた照射面上での、前記入射した前記レーザ光の前記 X軸に対応する方向の前記 f θ レンズへの入射角 θ x ξ 前記 $f \theta$ レンズの焦点距離 f との積 $f \cdot \theta$ x に比例した 前記X軸方向の距離の位置に、前記入射した前記レーザ 光を屈折させて照射するようにして、前記ガルバノメー タが受けた前記レーザ光を前記予め定めた前記照射面上 に走査する前記スキャン光学系と、

を備えたことを特徴とするレーザ加工装置。

【請求項4】 前記 f θ レンズは、1 次元の f θ レンズ であることを特徴とする請求項 1 又は 2 記載のレーザ加工装置。

【請求項5】 前記 f θ レンズは、2次元の f θ レンズ であることを特徴とする請求項 1 又は 2 記載のレーザ加工装置。

【請求項6】 レーザ光を受け反射方向を変動させながら前記受けたレーザ光を反射するガルバノメータと、この反射した前記レーザ光を入射し、予め定めた照射面上での、この入射した前記レーザ光の入射角と自レンズの焦点距離との積に比例した距離の位置に、前記受けた前記レーザ光を照射するように屈折させる f θレンズとを有するスキャン光学系を備え、前記ガルバノメータが受けた前記レーザ光を前記予め定めた前記照射面上に走査するレーザ加工装置において、

前記レーザ光を出射する前記レーザ発振器と前記スキャン光学系との間に設けられ、前記レーザ発振器が出射する前記レーザ光を受け、予め定めた周波数Fの振動を受けているときには、前記受けた前記レーザ光をこのレーザ光の入射角 Θ と同じ大きさの出射角 Θ で出射し、周波数F+ Δ Fの振動を受けているときには、前記受けた前記レーザ光を前記入射角 Θ に前記 Δ Fに応じた前記 Θ の変動分を加えた出射角 Θ + Δ Θ で出射する光音響回折素子と、

予め定めた精度を有する光エンコーダを備えた前記照射 面上の予め定めた第2の軸(X軸と記載する。)に沿っ て走査するための第2の前記ガルバノメータにより、前 記光音響回折素子が出射した前記レーザ光を受け前記予 め定めた精度で、反射方向を変動させながら前記X軸に 対応する方向に前記受けた前記レーザ光を反射し、予め 定めた前記精度を有する前記光エンコーダを備えた前記 照射面上の前記X軸に直行する第1の軸(Y軸と記載す る。) に沿って走査するための第1の前記ガルバノメー タにより、前記第2の前記ガルバノメータが反射した前 記レーザ光を受け前記予め定めた精度で、反射方向を変 動させながら前記Y軸に対応する方向に前記受けた前記 レーザ光を反射し、2次元の前記 f hetaレンズにより、cの反射した前記レーザ光を入射し、前記予め定めた照射 面上での、前記入射した前記レーザ光の前記Y軸に対応 する方向の前記 2 次元の前記 f θ レンズへの前記入射角 θ y と前記 2 次元の前記 f θ レンズの焦点距離 f との積 $f \cdot \theta$ yに比例した前記Y軸方向の距離の位置と、前記 入射した前記レーザ光の前記X軸に対応する方向の前記 2次元の前記 f θ レンズへの前記入射角 θ x と前記 2次 元の前記 f θ レンズの焦点距離 f との積 f ・ θ x に比例 した前記X軸方向の距離の位置とにより示される位置 に、前記入射した前記レーザ光を屈折させて照射するよ うにして、それぞれの前記ガルバノメータが受けた前記 レーザ光を前記予め定めた前記照射面上のYX平面に走 査する前記スキャン光学系と、

を備えたことを特徴とするレーザ加工装置。

【請求項7】 レーザ光を受け反射方向を変動させながら前記受けたレーザ光を反射するガルバノメータと、この反射した前記レーザ光を入射し、予め定めた照射面上での、この入射した前記レーザ光の入射角と自レンズの焦点距離との積に比例した距離の位置に、前記受けた前

記レーザ光を照射するように屈折させる f のレンズとを 有するスキャン光学系を備え、前記ガルバノメータが受 けた前記レーザ光を前記予め定めた前記照射面上に走査 するレーザ加工装置において、

前記レーザ光を出射する前記レーザ発振器と前記スキャン光学系との間に設けられ、前記レーザ発振器が出射する前記レーザ光を受け、予め定めた周波数Fの振動を受けているときには、前記受けた前記レーザ光をこのレーザ光の入射角 Θ と同じ大きさの出射角 Θ で出射し、周波数F+ Δ Fの振動を受けているときには、前記受けた前記レーザ光を前記入射角 Θ に前記 Δ Fに応じた前記 Θ の変動分を加えた出射角 Θ + Δ Θ で出射する光音響回折素子と、

予め定めた精度を有する光エンコーダを備えた前記照射 面上の予め定めた第1の軸(Y軸と記載する。) に沿っ て走査するための第1の前記ガルバノメータにより、前 記光音響回折素子が出射した前記レーザ光を受け前記予 め定めた精度で、反射方向を変動させながら前記Y軸に 対応する方向に前記受けた前記レーザ光を反射し、予め 定めた前記精度を有する前記光エンコーダを備えた前記 照射面上の前記Y軸に直行する第2の軸(X軸と記載す る。) に沿って走査するための第2の前記ガルバノメー タにより、前記第2の前記ガルバノメータが反射した前 記レーザ光を受け前記予め定めた精度で、反射方向を変 動させながら前記X軸に対応する方向に前記受けた前記 レーザ光を反射し、2次元の前記 $f \theta$ レンズにより、こ の反射した前記レーザ光を入射し、前記予め定めた照射 面上での、前記入射した前記レーザ光の前記X軸に対応 する方向の前記2次元の前記f θレンズへの前記入射角 θ x と前記 2 次元の前記 f θ レンズの焦点距離 f との積 f・θxに比例した前記X軸方向の距離の位置と、前記 入射した前記レーザ光の前記Y軸に対応する方向の前記 2次元の前記 f θ レンズへの前記入射角 θ y と前記 2次 元の前記 f θ レンズの焦点距離 f との積 f ・ θ y に比例 した前記Y軸方向の距離の位置とにより示される位置 に、前記入射した前記レーザ光を屈折させて照射するよ うにして、それぞれの前記ガルバノメータが受けた前記 レーザ光を前記予め定めた前記照射面上のYX平面に走 査する前記スキャン光学系と、

を備えたことを特徴とするレーザ加工装置。

【請求項8】 前記光音響回折素子は、前記振動の前記 周波数 $F + \Delta F$ 中の前記 ΔF を \pm (子め定めた周波数)/k(kは、正の整数)とすることにより、前記レーザ光の前記出射角 $\Theta + \Delta \Theta$ 中の前記 $\Delta \Theta$ の分解能を前記ガルバノメータの有する前記光エンコーダの前記精度の1/kとするようにしたことを特徴とする請求項1、2、3、4、5、6又は7記載のレーザ加工装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はレーザ加工装置に関

!(4) 002-244072 (P2002-244072A)

し、特に、ガルバノメータとこのガルバノメータが反射 したレーザ光をこのレーザ光の入射角と自レンズの焦点 距離との積に比例した距離の位置に照射するように屈折 させる f のレンズとにより、ガルバノメータが受けたレ ーザ光を照射面上に走査するレーザ加工装置に関する。 【0002】

【従来の技術】従来、この種のレーザ加工装置は、ガルバノメータでレーザビームを走査し、高精度に穴あけ加工、切断加工、表面処理などを行うために用いられ、主に、大面積の高精度レーザパターニングやφ100[μm]以下の微細レーザ穴あけを実施する場合に不可欠となる技術である。液晶や半導体製造装置、太陽電池製造装置などから、光硬化樹脂を使用した型を作成するラピットプロトタイピングなどにまで広範囲に適用できるものである。

【0003】この従来のレーザ加工装置の構成図を示す図6を参照すると、従来のレーザ加工装置は、レーザ光を出射するレーザ発振器1と、このレーザ光を受け反射方向を変動させながらこのレーザ光を反射する予め定めた精度を有する光エンコーダ4を備えたガルバノメータ5と、この反射した前記レーザ光を入射し、予め定めた照射面上での、この入射した前記レーザ光の入射角と自レンズの焦点距離との積に比例した距離の位置に、前記受けた前記レーザ光を照射するように屈折させるfのレンズ6と、を有する構成である。このスキャン光学系3(ガルバノメータ5とfのレンズ6)により、レーザ発振器1が出射するレーザ光を予め定めた照射面上に走査し、照射面上に予め置いた加工対象をレーザ光により加工するようにしている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】上述した従来のレーザ加工装置は、予め定めた精度(1角度秒=4.85 [μ rad])を有する光エンコーダを備えたガルバノメータにより、レーザ発振器が出射したレーザ光を受け反射方向を変動させながらこのレーザ光を反射し、焦点距離f=250 [mm] のf θ レンズにより、この反射した

レーザ光を入射し、この入射したレーザ光を予め定めた 照射面上に照射するように屈折させることにより、この スキャン光学系 (ガルバノメータと f θ レンズ) により、レーザ発振器が出射するレーザ光を予め定めた照射 面上に走査し、照射面上に予め置いた加工対象をレーザ光により加工するようにしているため、1角度秒の精度の光エンコーダを有するガルバノメータにより入射したレーザ光を反射方向を変動させながら反射し、焦点距離 f=250 [mm] の f θ レンズを使用して、この反射したレーザ光を入射してこのレーザ光を予め定めた照射面上に走査しているので、1.21 [μ m] 程度の分解能しか得られないという問題がある。

【0006】本発明の目的はこのような従来の欠点を除去するため、現在使用されている精度の光エンコーダを使用して、この光エンコーダを使用したガルバノメータのみでのレーザ光の走査より高精度の走査ができ、今後要求される0.1[µm]以下の分解能での走査ができるレーザ加工装置を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明の第1のレーザ加 工装置は、レーザ光を受け反射方向を変動させながら前 記受けたレーザ光を反射するガルバノメータと、この反 射した前記レーザ光を入射し、予め定めた照射面上で の、この入射した前記レーザ光の入射角と自レンズの焦 点距離との積に比例した距離の位置に、前記受けた前記 レーザ光を照射するように屈折させる f θレンズとを有 するスキャン光学系を備え、前記ガルバノメータが受け た前記レーザ光を前記予め定めた前記照射面上に走査す るレーザ加工装置において、前記レーザ光を出射する前 記レーザ発振器と前記スキャン光学系との間に設けら れ、前記レーザ発振器が出射する前記レーザ光を入射角 ⊖で受け、予め定めた周波数Fの振動から変化させた周 波数 $F + \Delta F$ の振動が加わることにより前記レーザ光を 前記入射角Θに前記ΔFに応じた前記Θの変動分を加え た出射角⊙+△⊙で出射する光音響回折素子と、予め定 めた精度を有する光エンコーダを備えた前記ガルバノメ ータにより、前記光音響回折素子が出射した前記レーザ 光を受け前記予め定めた精度で、反射方向を変動させな がら前記受けたレーザ光を反射し、前記 $f \theta$ レンズによ り、この反射した前記レーザ光を入射し、前記予め定め た照射面上での、前記入射した前記レーザ光の前記 f θ レンズへの入射角 θ と前記 f θ レンズの焦点距離 f との 積f·θに比例した距離の位置に、前記入射した前記レ ーザ光を屈折させて照射するようにして、前記ガルバノ メータが受けた前記レーザ光を前記予め定めた前記照射 面上に走査する前記スキャン光学系と、を備えて構成さ

【0008】本発明の第2のレーザ加工装置は、レーザ 光を受け反射方向を変動させながら前記受けたレーザ光 を反射するガルバノメータと、この反射した前記レーザ 光を入射し、予め定めた照射面上での、この入射した前 記レーザ光の入射角と自レンズの焦点距離との積に比例 した距離の位置に、前記受けた前記レーザ光を照射する ように屈折させる f θレンズとを有するスキャン光学系 を備え、前記ガルバノメータが受けた前記レーザ光を前 記予め定めた前記照射面上に走査するレーザ加工装置に おいて、前記レーザ光を出射する前記レーザ発振器と前 記スキャン光学系との間に設けられ、前記レーザ発振器 が出射する前記レーザ光を受け、予め定めた周波数Fの 振動を受けているときには、前記受けた前記レーザ光を このレーザ光の入射角Θと同じ大きさの出射角Θで出射 し、周波数F+∆Fの振動を受けているときには、前記 受けた前記レーザ光を前記入射角⊖に前記△Fに応じた 前記Θの変動分を加えた出射角Θ+ΔΘで出射する光音 響回折素子と、予め定めた精度を有する光エンコーダを 備えた前記照射面上の第1の軸 (Y軸と記載する。) に 沿って走査するための前記ガルバノメータにより、前記 光音響回折素子が出射した前記レーザ光を受け前記予め 定めた精度で、反射方向を変動させながら前記Y軸に対 応する方向に前記受けた前記レーザ光を反射し、前記 f θレンズにより、この反射した前記レーザ光を入射し、 前記予め定めた照射面上での、前記入射した前記レーザ 光の前記Y軸に対応する方向の前記f θ レンズへの入射 角 θ y と前記 f θ レンズの焦点距離 f との積 f \cdot θ y に 比例した前記Y軸方向の距離の位置に、前記入射した前 記レーザ光を屈折させて照射するようにして、前記ガル バノメータが受けた前記レーザ光を前記予め定めた前記 照射面上に走査する前記スキャン光学系と、を備えて構 成されている。

【0009】本発明の第3のレーザ加工装置は、レーザ 光を受け反射方向を変動させながら前記受けたレーザ光 を反射するガルバノメータと、この反射した前記レーザ 光を入射し、予め定めた照射面上での、この入射した前 記レーザ光の入射角と自レンズの焦点距離との積に比例 した距離の位置に、前記受けた前記レーザ光を照射する ように屈折させる f θレンズとを有するスキャン光学系 を備え、前記ガルバノメータが受けた前記レーザ光を前 記予め定めた前記照射面上に走査するレーザ加工装置に おいて、前記レーザ光を出射する前記レーザ発振器と前 記スキャン光学系との間に設けられ、前記レーザ発振器 が出射する前記レーザ光を受け、予め定めた周波数Fの 振動を受けているときには、前記受けた前記レーザ光を このレーザ光の入射角Θと同じ大きさの出射角Θで出射 し、周波数F+ΔFの振動を受けているときには、前記 受けた前記レーザ光を前記入射角⊖に前記△Fに応じた 前記⊖の変動分を加えた出射角⊖+△⊖で出射する光音 響回折索子と、予め定めた精度を有する光エンコーダを 備えた前記照射面上の第2の軸(X軸と記載する。) に 沿って走査するための前記ガルバノメータにより、前記 光音響回折索子が出射した前記レーザ光を受け前記予め 【0010】本発明の第4のレーザ加工装置は、レーザ 光を受け反射方向を変動させながら前記受けたレーザ光 を反射するガルバノメータと、この反射した前記レーザ 光を入射し、予め定めた照射面上での、この入射した前 記レーザ光の入射角と自レンズの焦点距離との積に比例 した距離の位置に、前記受けた前記レーザ光を照射する ように屈折させる f θ レンズとを有するスキャン光学系 を備え、前記ガルバノメータが受けた前記レーザ光を前 記予め定めた前記照射面上に走査するレーザ加工装置に おいて、前記レーザ光を出射する前記レーザ発振器と前 記スキャン光学系との間に設けられ、前記レーザ発振器 が出射する前記レーザ光を受け、予め定めた周波数Fの 振動を受けているときには、前記受けた前記レーザ光を このレーザ光の入射角Θと同じ大きさの出射角Θで出射 し、周波数F+ΔFの振動を受けているときには、前記 受けた前記レーザ光を前記入射角⊖に前記△Fに応じた 前記⊖の変動分を加えた出射角⊖+△⊖で出射する光音 響回折素子と、予め定めた精度を有する光エンコーダを 備えた前記照射面上の予め定めた第2の軸(X軸と記載 する。) に沿って走査するための第2の前記ガルバノメ ータにより、前記光音響回折素子が出射した前記レーザ 光を受け前記予め定めた精度で、反射方向を変動させな がら前記X軸に対応する方向に前記受けた前記レーザ光 を反射し、予め定めた前記精度を有する前記光エンコー ダを備えた前記照射面上の前記X軸に直行する第1の軸 (Y軸と記載する。) に沿って走査するための第1の前 記ガルバノメータにより、前記第2の前記ガルバノメー タが反射した前記レーザ光を受け前記予め定めた精度 で、反射方向を変動させながら前記Y軸に対応する方向 に前記受けた前記レーザ光を反射し、2次元の前記 f θ レンズにより、この反射した前記レーザ光を入射し、前 記予め定めた照射面上での、前記入射した前記レーザ光・ の前記Y軸に対応する方向の前記2次元の前記f θ レン ズへの前記入射角 θ y と前記2次元の前記 f θ レンズの 焦点距離fとの積f・θyに比例した前記Y軸方向の距 離の位置と、前記入射した前記レーザ光の前記X軸に対 応する方向の前記 2次元の前記 f θ レンズへの前記入射 角 θ xと前記2次元の前記f θ レンズの焦点距離fとの 積f・θxに比例した前記X軸方向の距離の位置とによ

!(6) 002-244072 (P2002-244072A)

り示される位置に、前記入射した前記レーザ光を屈折させて照射するようにして、それぞれの前記ガルバノメータが受けた前記レーザ光を前記予め定めた前記照射面上のYX平面に走査する前記スキャン光学系と、を備えて構成されている。

【0011】本発明の第5のレーザ加工装置は、レーザ 光を受け反射方向を変動させながら前記受けたレーザ光 を反射するガルバノメータと、この反射した前記レーザ 光を入射し、予め定めた照射面上での、この入射した前 記レーザ光の入射角と自レンズの焦点距離との積に比例 した距離の位置に、前記受けた前記レーザ光を照射する ように屈折させる f θレンズとを有するスキャン光学系 を備え、前記ガルバノメータが受けた前記レーザ光を前 記予め定めた前記照射面上に走査するレーザ加工装置に おいて、前記レーザ光を出射する前記レーザ発振器と前 記スキャン光学系との間に設けられ、前記レーザ発振器 が出射する前記レーザ光を受け、予め定めた周波数Fの 振動を受けているときには、前記受けた前記レーザ光を このレーザ光の入射角Θと同じ大きさの出射角Θで出射 し、周波数F+∆Fの振動を受けているときには、前記 受けた前記レーザ光を前記入射角⊖に前記△Fに応じた 前記Θの変動分を加えた出射角Θ+ΔΘで出射する光音 響回折素子と、予め定めた精度を有する光エンコーダを 備えた前記照射面上の予め定めた第1の軸(Y軸と記載 する。) に沿って走査するための第1の前記ガルバノメ ータにより、前記光音響回折素子が出射した前記レーザ 光を受け前記予め定めた精度で、反射方向を変動させな がら前記Y軸に対応する方向に前記受けた前記レーザ光 を反射し、予め定めた前記精度を有する前記光エンコー ダを備えた前記照射面上の前記Y軸に直行する第2の軸 (X軸と記載する。) に沿って走査するための第2の前 記ガルバノメータにより、前記第2の前記ガルバノメー タが反射した前記レーザ光を受け前記予め定めた精度 で、反射方向を変動させながら前記X軸に対応する方向 に前記受けた前記レーザ光を反射し、2次元の前記 f θ レンズにより、この反射した前記レーザ光を入射し、前 記予め定めた照射面上での、前記入射した前記レーザ光 の前記X軸に対応する方向の前記2次元の前記f θ レン ズへの前記入射角 θ x と前記 2 次元の前記 f θ レンズの 焦点距離fとの積f・θxに比例した前記X軸方向の距 離の位置と、前記入射した前記レーザ光の前記Y軸に対 応する方向の前記2次元の前記f θレンズへの前記入射 角 θ y と前記 2 次元の前記 f θ レンズの焦点距離 f との 積f・θyに比例した前記Y軸方向の距離の位置とによ り示される位置に、前記入射した前記レーザ光を屈折さ せて照射するようにして、それぞれの前記ガルバノメー タが受けた前記レーザ光を前記予め定めた前記照射面上 のYX平面に走査する前記スキャン光学系と、を備えて 構成されている。

【0012】本発明の第1から第5のレーザ加工装置の

前記光音響回折素子は、前記振動の前記周波数 $F+\Delta F$ 中の前記 ΔF を \pm (予め定めた周波数)/k(kは、正の整数)とすることにより、前記レーザ光の前記出射角 $\Theta+\Delta\Theta$ 中の前記 $\Delta\Theta$ の分解能を前記ガルバノメータの 有する前記光エンコーダの前記精度の1/kとするようにしている。

[0013]

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。

【0014】図1は、本発明のレーザ加工装置の一つの 実施の形態を示す構成図である。

【0015】図1に示す本実施の形態は、レーザ光を受 け反射方向を変動させながらこの受けたレーザ光を反射 するガルバノメータ5と、この反射したレーザ光を入射 し、予め定めた照射面上での、この入射したレーザ光の 入射角と自レンズの焦点距離との積に比例した距離の位 置に、この受けたレーザ光を照射するように屈折させる 例えば2次元の $f\theta$ レンズ6(1次元でも良い)とを有 するスキャン光学系3を備え、このガルバノメータ5が 受けたレーザ光をこの予め定めた照射面(焦点距離の位 置にありレーザ光のスポットを結像させる面)上に走査 するレーザ加工装置において、レーザ光を出射するレー **ザ発振器1とスキャン光学系3との間に設けられ、レー** ザ発振器 1 が出射するレーザ光を入射角Θで受け、予め 定めた周波数Fの振動から変化させた周波数F+△Fの 振動が加わることによりレーザ光を入射角⊖に△Fに応 じたこの⊖の変動分を加えた出射角⊖+△⊖で出射する 光音響回折素子2AODy(なお、図1には、光音響回 折素子2AODyと同じ種類のX軸の微小調整用に設け た光音響回折素子AODxを光音響回折素子2AODy の前段に設けてある。これは、光学系の補正用として用 いるものである。)と、予め定めた精度を有する光エン コーダ4を備えたガルバノメータ5により、光音響回折 素子2AOD yが出射したレーザ光を受けこの予め定め た精度で、反射方向を変動させながらこの受けたレーザ 光を反射し、 $f \theta$ レンズ6により、この反射したレーザ 光を入射し、予め定めた照射面上での、この入射したレ ーザ光の f θ レンズ 6への入射角 θ と f θ レンズ 6の焦 点距離fとの積f・ θ に比例した距離の位置に、この入 射したレーザ光を屈折させて照射するようにして、この ガルバノメータ5が受けたレーザ光を予め定めた照射面 上に走査するスキャン光学系3とにより構成されてい る。

【0016】光音響回折素子2AODyは、周波数F+ ΔF 中の ΔF を \pm (予め定めた周波数)/k(kは、正の整数)とすることにより、レーザ光の出射角 $\Theta+\Delta\Theta$ 中の $\Delta\Theta$ の分解能をガルバノメータ5の有する光エンコーダ4の精度の1/kとするようにしている。

【0017】次に、本実施の形態のレーザ加工装置の動作を図2、図3、図4及び図5を参照して詳細に説明す

!(7) 002-244072 (P2002-244072A)

る。

【0018】図2は、制御部の一例を示す図である。制 御用コントローラとしての例えばパーソナルコンピュー タ(PC)等のコンピュータにレーザ光の照射面上の最 終照射位置までの距離Aを示す位置指令とレーザ光の出 射を指令する出射指令が入力されると、PCは、この距 離Aをロータリ光エンコーダ方式のガルバノメータ5に よるレーザ光の移動距離m△a(ここで△aは、光エン コーダ4の精度に対応する照射面上の距離、すなわち分 解能)と、このΔa以下の残り分の微小距離B(B=A $-m\Delta a$; mはBが最小となる整数)とに分解し、それ ぞれを、ガルバノメータコントローラとAODyドライ バー(RFドライバー)とに振り分けて出力する。すな わち、ガルバノメータコントローラにmΔaを、AOD yドライバーにnΔbをmとnとの整数を昇順にして出 力する。ここで、照射線を補間する補間用の信号Cは、 $C=A-B+n\Delta b$ (ここで Δb は、光音響回折素子2 AODyの精度に対応する照射面上の距離、また、nは Cの絶対値が最小となる整数)である(すなわちC=m $\Delta a + n \Delta b$)。ガルバノメータ5はガルバノメータコ ントローラによりガルバノメータドライバを介して制御 される。また、光音響回折素子2AODyと光音響回折 素子AODxとの制御は、PCで作られる補間制御値n Δbあるいは蛇行補正用の制御信号に従って、PLL発 振器によって生成された厳密な周波数で動作される(す なわち、AODyドライバーにより、予め定めた周波数 F (例えば、80 [MHz])の振動を光音響回折素子 2AODyに加えたときに、この光音響回折素子2AO Dyに入射角Θで入射するレーザ光を出射角Θで出射さ せ、周波数F+ΔFの振動を光音響回折素子2AODy に加えたときに、前記入射角Θで入射したレーザ光を出 射角Θ+ΔΘで出射させる。)。尚、X軸方向への蛇行 補正のため本実施例に示した光音響回折素子AODxに は、通常、PC内で位置指令値の関数となっている(マ ップ)補正パラメータを計算して、補正値が与えられる ような制御をする。出射指令は、位置指令と同期して入 力され、PCからレーザコントローラに出力される。通 常本信号は非常に高速であるため、レーザ発振器1に設 けられた光変調器にON/OFF信号を出力する構成を 採るのが一般的である。

【0019】図3は、光エンコーダの精度を補間するための光音響回折素子AODyを2段に分けた例を示す図である。

【0020】図4は、光音響回折素子AODyを2段に分けたときの制御部の一例を示す図である。この2段に分けた各光音響回折素子2AODyは補間信号値に対して正負が反対の回折角が得られるRF信号を与えるように構成してある。たとえば、AODy-1、AODy-2のトランスジューサー(電圧を振動に変換する変換器)に対して、RF周波数の中心周波数がFc[Hz]

【0021】図5は、ガルバノメータをX軸用とY軸用 とを有した面走査用としたときの一例を示す図である。 【0022】図1において、レーザ発振器1が出射する レーザ光を光音響回折素子AODxで受けこの光音響回 折素子AODxを図2に示すように制御して、X軸方向 への蛇行補正を行って出力し、光音響回折素子2AOD yにより、光音響回折素子AOD xが出力したレーザ光 を、照射面のY軸方向に対応するこの光音響回折素子2 AODy上の方向への偏角をΘとして受け(入射角Θ) たときに、この光音響回折素子2AODyが予め定めた 周波数F(例えば、80[MHz])の振動を受けてい るときには、この受けたレーザ光をこのレーザ光の入射 角Θと同じ方向と同じ大きさの角Θ(出射角Θ)で出射 し、周波数F+ΔFの振動を受けているときには、この 受けたレーザ光を入射角⊖に△Fに応じた⊖の変動分を 加えた出射角 $\Theta + \Delta \Theta$ で出射する。予め定めた精度(1 角度秒=4.85 [μrad]) を有する光エンコーダ 4を備えた照射面上のY軸に沿って走査するためのガル バノメータ5により、光音響回折素子2AODyが出射 したレーザ光を受けこの予め定めた精度で、反射方向を 変動させながらY軸に対応する方向にこの受けたレーザ 光を反射し、f θレンズ6により、この反射したレーザ 光を入射し、照射面上での、この入射したレーザ光のY 軸に対応する方向の f θ レンズ 6への入射角 θ y ξ f θ レンズ6の焦点距離fとの積f・ θ yに比例したY軸方 向の距離の位置に、この入射したレーザ光を屈折させて 照射するようにして、レーザ発振器1の出射したレーザ 光を予め定めた照射面上に走査する。

【0023】ここで、照射面上でのレーザ光の走査を 0.1 [μ m]以下の分解能で制御をするために、まず、現状のロータリ光エンコーダ4(回折干渉方式)の 精度で1 [μ m]の分解能を確保し、さらに光音響回折素子2AODyによって(電気的に)1/10~1/100に補間することにより、0.1 [μ m]~0.01 [μ m]の分解能を得るようにすることを説明する。光音響回折素子2AODyを使用した音響光学効果によるレーザ光の偏向は、光音響回折素子2AODyに加えられた音波周波数が下からF+ Δ Fに変化したときに回折光ビームの方向(レーザ光の偏向)が角 Θ から Θ + Δ 0に変化する。ここで、 λ :レーザ光の波長、n:光音響回折素子2AODyの屈折率、V:光音響回折素子2A

ODyの媒質中の音速とすると、 $\Delta\Theta$ は、 $\Delta\Theta$ =(λ x Δ F)/nxVで与えられる。ここで、レーザ光にN d:YAGレーザの λ =1.064 [μ m]、光音響回折素子2AODyの材質として溶融石英を用いると仮定すると、V=5.97x103 [m/s]、n=1.46であるから、 $\Delta\Theta$ =1.22x10 $^{-10}\Delta$ Fとなる。利用するロータリ光エンコーダ4の精度を1角度秒(=4.85 [μ rad])とすれば、この精度(分解能)を1/kで補間することを考えると Δ F=(4.85x10 $^{-6}$)/(1.22x10 $^{-10}$ xk)=(39.8/k)[KHz]で示される単位の制御が必要になる。

【0024】ところで、RF(Radio Frequ ency)は、PLL (PhaseLocked Lo op) 回路あるいは専用の周波数コントロール用LSI などを用いれば簡単に1 H z 単位の高安定度な周波数を 作ることができる。即ち、光音響回折素子2AODyに 印加するRF周波数を、例えば80.00[MHz]を 中心として、±(19.9/k)[KHz](ここで、 39.8 [KHz]/2=19.9 [KHz])で制御 する補間を行うことになる。また、PLL回路の電気的 な周波数安定度は O. 1 [Hz]程度であるから、制御 精度として 0.5%の安定度を得ようとするとき、補間 間隔は0.2 [KHz] (0.1 [Hz]/0.2 [K Hz]=0.5%)となる。従って、19.9[KH z] / 0.2 [KHz] = 99.5であるから、kの値 をk=100にすることができる。即ち、100分割で 補間させることが可能であることが判る。この結果、1 00倍の制御分解能を得ることができる。ここで、たと えば、k=100として、1角度秒のロータリ光エンコ ーダ4を用い、f = 250 [mm] の $f \theta$ レンズ6を使 用したとすると、最小補間分解能(0.25x4.85 $x 10^{-6}) / 100 [m] = 0.0121 [\mu m]$ る (k=10のときには $0.121[\mu m]$ となる)。 スキャンエリアが ϕ 1000 [mm]を超すf=20 00[mm]の大型の $f\theta$ レンズ6を使用しても最小補 間分解能=0.097[µm]((2x4.85x10 $^{-6}$) / 100 [m] = 0.097 [μ m])となり、今 後要求されるO. 1 [μm]以下の加工精度を満足する 制御が可能になる。

 果補正を少なくできるため制御がより簡単にすることが でき、より高速制御ができるようになる利点もある。 【0026】また、一つのガルバノメータ5をY軸用に し線走査用としたが、図5に示すように、2つガルバノ メータ5をX軸用とY軸用とにし面走査用としても良 い。このときには、スキャン光学系3は次のようにな る。すなわち、このスキャン光学系3により、予め定め た精度を有する光エンコーダ4を備えた照射面上の予め 定めた第2の軸 (X軸) に沿って走査するための第2の ガルバノメータ5により、光音響回折素子2AODyが 出射したレーザ光を受け予め定めた精度で、反射方向を 変動させながらX軸に対応する方向にこの受けたレーザ 光を反射し、予め定めた精度を有する光エンコーダ4を 備えた照射面上のX軸に直行する第1の軸(Y軸)に沿 って走査するための第1のガルバノメータ5により、第 2のガルバノメータ5が反射したレーザ光を受け予め定 めた精度で、反射方向を変動させながらY軸に対応する 方向に受けたレーザ光を反射し、2次元の $f\theta$ レンズ6により、この反射したレーザ光を入射し、予め定めた照 射面上での、入射したレーザ光のY軸に対応する方向の $2次元のf \theta$ レンズ6への入射角 θ yと2次元の $f \theta$ レ ンズ6の焦点距離fとの積f・ θ yに比例したY軸方向 の距離の位置と、入射したレーザ光のX軸に対応する方 向の2次元のf θ レンズ6への入射角 θ xと2次元のf θ レンズ6の焦点距離 f との積 f $\cdot \theta$ x に比例したX 軸 方向の距離の位置とにより示される位置に、入射したレ ーザ光を屈折させて照射するようにして、それぞれのガ ルバノメータ5が受けたレーザ光を予め定めた照射面上 のYX平面に走査する。

【0027】更に、以上の説明で使用した軸の名称を示すX(又はx)とY(又はy)とを読み替えても良い。 【0028】

【発明の効果】以上説明したように、本発明のレーザ加工装置によれば、光音響回折素子により、レーザ発振器が出射するレーザ光を入射角 Θ で受け、予め定めた周波数Fの振動から変化させた周波数F+ Δ Fの振動が加わることによりレーザ光を出射角 Θ + Δ Θ で出射し、予め定めた精度を有する光エンコーダを備えたガルバノメータにより、光音響回折素子が出射したレーザ光を受けこの予め定めた精度で、反射方向を変動させながらこの受けたレーザ光を反射し、f θ レンズにより、このレーザ光を屈折させて照射するようにして、このガルバノメータが受けたレーザ光を予め定めた照射面上に走査するため、光音響回折素子により、レーザ光の方向をガルバノメータに入る前に Δ Θ 分補正するので、光エンコーダを使用したガルバノメータのみでのレーザ光の走査より高精度の走査ができる。

【0029】また、光音響回折素子は、周波数 $F + \Delta F$ 中の ΔF を \pm (予め定めた周波数) / k (k は、正の整数) とすることにより、レーザ光の出射角 $\Theta + \Delta \Theta$ 中の

!(9) 002-244072 (P2002-244072A)

 $\Delta\Theta$ の分解能をガルバノメータの有する光エンコーダの精度の 1/kとするようにしているので、照射面上でのレーザ光の走査の分解能を光エンコーダの精度の 1/kとすることができる。具体的にF=80 [MHz]、 Δ F=±19.9 [KHz]/k、 $\Delta\Theta=1$ 角度秒(= 4.85 [μ rad]:光エンコーダの精度)、f θ レンズの焦点距離 f=250 [mm]とすると、照射面上でのレーザ光の走査の分解能(最小補間分解能)=fx $\Delta\Theta/k=0$.25x4.85x10-16/k=1.21/k [μ m]となり、k=10にすると、最小補間分解能=1.21/10 [μ m]=0.121 [μ m]、k=100にすると、最小補間分解能=1.21/10 [μ m]=0.0121 [μ m] となり、今後要求される0.1 [μ m]以下の加工精度を満足する制御が可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のレーザ加工装置の一つの実施の形態を

示す構成図である。

【図2】制御部の一例を示す図である。

【図3】光エンコーダの精度を補間するための光音響回 折素子AODyを2段に分けた例を示す図である。

【図4】光音響回折素子AODyを2段に分けたときの制御部の一例を示す図である。

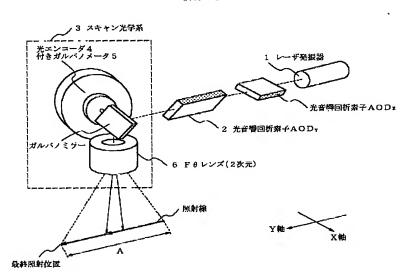
【図5】ガルバノメータをX軸用とY軸用とを有した面 走査用としたときの一例を示す図である。

【図6】従来のレーザ加工装置の構成図である。

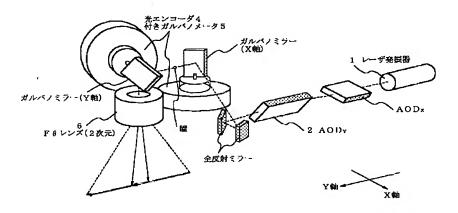
【符号の説明】

- 1 レーザ発振器
- 2 光音響回折素子
- 3 スキャン光学系
- 4 光エンコーダ
- 5 ガルバノメータ
- 6 f θ レンズ

【図1】

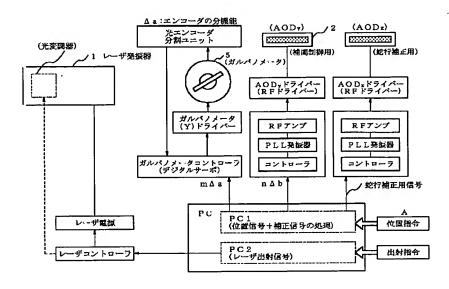


【図5】

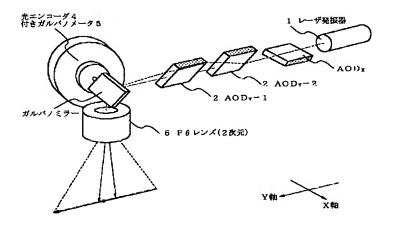


(100)02-244072 (P2002-244072A)

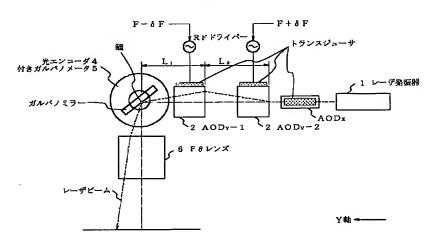
【図2】



【図3】



【図4】



(11))02-244072 (P2002-244072A)

【図6】

